· Searching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-024244

(43) Date of publication of application: 07.02.1984

(51)Int.Cl.

G01N 27/30

(21)Application number: 57-133686

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22) Date of filing:

02.08.1982

(72)Inventor: MIYAGI HIROYUKI

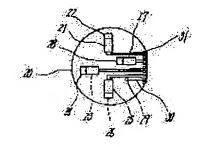
MARUIZUMI TAKUYA TAKADA YOSHITADA

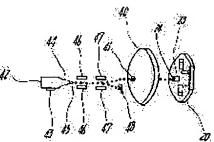
(54) FIELD EFFECT TRANSISTOR TYPE MULTI-ION SENSOR AND PREPARATION THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To form a plurality of responsive gates independently, by a method wherein a liquid prepared by dissolving ion responsive substance in a proper solvent along with a film matrix material is blown to a gate by an ink jet system to be repeatedly applied thereto in such a manner that the kind of the ion responsive substance is variously changed.

CONSTITUTION: A first unit 21 has a gate 21 for a comparison electrode and said gate is coated with an org. polymer film not responsive to an ion. Each gates of other sensor units 23, 25, 27 are coated with ion selecting films respectively responsive to a different kind of ions. The coating of each ion selecting film is performed by such a method that liquid droplets 45 are





intermittently blown out from a nozzle 44 and, after passed through charging electrodes 46, the charged liquid droplets are blown out between polarization electrodes 47. In general, voltage is applied to the charging electrodes 46 and the polarization electrodes 47 and the liquid droplets are guided to a gutter 48. By pulsewise cutting off voltage applied to the charging electrodes 46, the liquid droplets are guided to the objective gate on a substrate. A solvent is evaporated to form an ion selecting film.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—24244

⑤ Int. Cl.³G 01 N 27/30

識別記号

庁内整理番号 F 7363-2G 43公開 昭和59年(1984)2月7日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

図電界効果トランジスタ形マルチイオンセンサ およびその製造方法

②特

顧 昭57-133686

②出

願 昭57(1982)8月2日

⑫発 明 者 宮城宏行

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究

所内

⑩発 明 者 丸泉琢也

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番

地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑩発 明 者 高田芳矩

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

邳代 理 人 弁理士 髙橋明夫

明 細 書

発明の名称 電界効果トランジスタ形マルチイン オンセンサおよびその製造方法

特許請求の範囲

1. 基板上に複数のイオン選択性絶縁ゲート型電界効果トランジスタを形成したマルチイオンセンサにおいて、ウエル状あるいは島状P形シリコントレーン・ソース部を形成し、該上部を酸化膜及び絶縁膜で被覆したセンサユニットを上配基板上に複数簡形成し、個々のセンサユニット毎に少くても1箇の比較電徳用ゲート膜と複数のイオン選択電極用ゲート膜を形成したことを特徴とする電界効果トランジスタ形マルチイオンセンサ。

2 シリコンあるいはサフアイアからなる基板上 にウェル状 P 形シリコン あるいは島状 P 形シリコ ンを複数簡形成する第 1 のステップと、前配 P 形 シリコンの表層部に n 形シリコンあらなるドレン ・ソース部を形成する第 2 のステップと、 該第 2 のステップの形成後、上部を酸化膜をよび絶縁膜

発明の詳細な説明

本発明は電界効果トランジスタ(以下、FET と称す)を利用したイオンセンサに係り、特に、 マルチイオンセンサと、その製造方法に関する。

FETを利用したイオンセンサは Bergreid によつて原理が確認されて以来、各種イオンを選

(2)

択的に検出できるものが開発されている。とのイオンセンサは、感応ゲートにイオン選択膜を強付して作られる。この感応ゲートに有機材からなるイオン選択膜を強付する方法としてはデイツブコート法や直接キャステイング法が知られている(U. Uesch, S. Caras and J. Janata; Pield Effect Transistors
Sensitive to Sodium and Ammonium,
Anal. Chem. 1981, 53, 1983 —
1986)。また、無機材を塗付する方法としてはCVD(Chemical Vapor Deposition)法やディップコート法が用いられている。

¿ ·

これまでに報告された例はいずれも、 恋板上に 1 ケあるいは 2 ケのFETゲートを形成し、 イオン 感応ゲートを 1 ケ形成したものである。したがつて、 1 枚の共通基板上に 複数ケの感応ゲートを 有するマルチセンサについては従来のイオン感応ゲート形成方法によつたのでは、 各ゲート用を相互の干渉が生じないよう独立させることが困難である。

(3)

ンタクト5も基板上に蒸療法などで形成されている。センサユニット2の大きさは50μm× (-200~400) μm程度である。また、第2 図のように共通基板をPシリコンとする場合には FBTゲートの部分を掘り下げて絶縁膜7を形成 した後再びシリコンP層13を形成する。しかる 後、ドレン・ソースを形成するためにn層8を拡 散により形成する。ドレンソースの上部には酸化 膜層9、絶縁膜層10及びイオン選択膜11を強 付してセンサユニットとする。

第3図はシリコンオンサフアイア(808)構造からなるセンサユニットを示す。共通基板12はサフアイアであり、その上部にPシリコン層7をエピタキシャル成長法で形成した。ドレン、ゲート8は拡散法で形成したもので、その上部には第2図の場合と同様に酸化膜層9、絶縁膜10、及びイオン感応膜11が塗付されている。

第4図は上配の如き方法によりセンサュニット を共通基板上に4ケ形成したマルチイオンセンサ を示す。第1ユニント21は比較電極用ゲート 本発明の目的は、共通基板上に形成した複数個のゲートにイオン連択腹を相互に重複しないよう に塗付し相互干渉のないFETマルチイオンセン サとその製造方法を提供することにある。

本発明は、イオン感応物質を膜母材と共に適当
な器媒に溶解した液体を小粒径の液滴として目的
とするゲートにインクジェット方式で吹きつける
ことにより、微小部分のみ感応膜を途布し、イオ
ン感応物質の種類を種々変えて繰り返し途付し、
複数個の感応ゲートを独立的に形成しようという
ものである。

以下、本発明の奥施例について説明する。

第1図から第3図までは、マルチャンサの構成 単位となる1ケのPETセンサについて示したも のである。共通基板上に複数ケの感応ゲートを形 成する場合、各案子を電気的に独立させる必要が ある。そこで、本発明では次のような紫子構成を とることとした。

. 第1図に示すように共通基板1の上にセンサユニット2が形成されており、リード配線4及びコ

(4)

22を有する。酸ゲートはイオン等に応答しない 有機高分子膜が強付される。他のセンサユニット 23.25,27の各ゲートはそれぞれ異種のイ オンに応答するイオン選択膜が強付されている。

本発明によるイオン選択膜の強付方法を第5図に示す。この方法は従来インクジェットブリンタに採用されていたもので液滴45をノズル44から間欠的に吹き出させ、帯電用電極46を通した後、偏向電極47の間を通して吹き出すようにした。通常は帯電電後46及び偏向電極に電圧を印加しておき、液滴はガター48に導かれる。パルス的に帯電電極46の印加電圧を切ることにより、液滴は基板上の目的とするグートに導かれる。この際、装置の調動差を防ぐために小口径の開口部41を有するマスク材40を用いてもよい。溶媒を蒸発させてイオン選択膜を形成する。

本発明の発明者らは直径 1.5 mm の基板からなるマルチセンサを試作した。センサユニットの大きさは 5 0 μ m × 3 0 0 μ m とし、ゲート部分は 5 0 μ m × 5 0 μ m とした。第 4 図の如く 4 ケの

(6)

センサユニットと1ケの金電極29を該据板上に 形成した。第5図の有機膜塗付装置を用いてゲー ト膜を形成した。比較電極用感応膜としてはポリ イミドアミド樹脂を用い、これをジメチルホルム アミド に 密解した液体として、第 5 図の容器 4 2 内に入れた。イオン選択膜としては、K・電極用 としてパリノマイシンを、Na* 電極用合感リカ ンド、 C L ⁻ 電極用第 4 級 アンモニウム塩をそれ ぞれ、可塑剤及びポリ塩化ビニル (PVC)とと も化テトラヒドロフラン化溶解した液体を用いた。 液腐吹き出しノズルの径は25μmとした。液腐 の吹き出しには超音波発振器43を用い、通常は 超音波発振子を連続的に作動させた。帯電電極の **電圧をパルス的に切る方法で各溶液をゲート上に** 吹きつけ、その回数で膜厚を調整した。1ヶの液 稿がゲート上では直径約50μmの大きさに広が るので、液滴の数は1~3ケとし、ゲート上の膜 の広がりを100μm以内とした。液滴の強付後、 室温で溶媒を揮発させて感応膜を形成した。

本 実施 例に示す 感応 ゲートの 釜付 方法では、目(7)

択膜、12…サフアイア基板、13… Pシリコン、21…比較饱極ユニット、23,25,27…イオンセンサユニット、22…比較ゲート、24,26,28…イオン感応ゲート、29…金電極。

代理人 弁理士 高橋明夫

的とするゲート上にのみイオン選択膜及び、比較 電極用膜を形成することができ、それぞれ異穏の イオンセンサを形成することができる。したがつ て夫々のイオンセンサの選択性は単独の基板上に 形成した場合と同等である。また、吹きつける液 簡の数で膜厚を制御することができ、再現性のよ いマルチイオンセンサを製作することができる。

以上説明したように、本発明によれば、共通基板上に形成した複数個のゲートにイオン選択膜を相互に重複しないように塗付することができ相互 干渉を生じることがない。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理構成図、第2図及び第3 図は本発明の実施例を示す図、第4図はマルテイ オンセンサの実施例を示す図、第5図はゲート形 成方法を示す図である。

1 … 基板、 2 … センサユニット (F E T)、 3 … 感応ゲート、 4 … リード、 5 …コンタクト、 6 … P シリコン基板、 7 … 絶縁膜、 8 … ドレン, ソース、 9 …酸化膜、 1 0 … 絶縁膜、 1 1 … イォン選

第1回

